

| | | | | | | | |
|------|--|------|--|------|--|-----|--|
| 预习报告 | | 实验记录 | | 分析讨论 | | 总成绩 | |
| 25 | | 30 | | 25 | | 80 | |

| | | | |
|-----|-----------|-------|------------------|
| 专业： | 物理学 | 年级： | 2022 级 |
| 姓名： | 戴鹏辉 & 喻欣宸 | 学号： | 2344016&22344014 |
| 日期： | 2024/5/20 | 教师签名： | |

BD4 TEC 半导体控温实验

【实验报告注意事项】

- (1) 实验报告由三部分组成：
- (1) 预习报告：（提前一周）认真研读实验讲义，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成课前预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（第一循环实验已由教师提供模板，可以打印）。预习成绩低于 10 分（共 20 分）者不能做实验。
 - (2) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（**用铅笔记录的被认为无效**）。**保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。**（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。
 - (3) 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。
- 实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。
- (2) 每次完成实验后的一周内交**实验报告**（特殊情况不能超过两周）。
- (3) 实验报告注意事项
- i. 本实验电路比较复杂，需要耐心连接，认真检查。
 - ii. 程序编写和调试过程中，遇到问题及时查看 LabVIEW 帮助，留意各个器件时刻处于可控状态。
 - iii. 直流稳压电源的输出，要根据实验过程及时地手动打开或关闭，不要在程序没有正常运行的情况下，让直流稳压电源有持续的输出。
 - iv. 注意根据信号电流大小选取合适直接的导线，杜邦线一般只用于小电流和信号传输，电流大时则需要选用直径大的导线。

目录

| | | |
|-------|---|----|
| 1 | BD4 TEC 半导体控温实验 预习报告 | 3 |
| 1.1 | 实验目的 | 3 |
| 1.2 | 仪器用具 | 3 |
| 1.3 | 原理概述 | 3 |
| 1.3.1 | PID 反馈控制原理 | 3 |
| 1.3.2 | 半导体控温原理 | 5 |
| 1.3.3 | 傅里叶变换基本原理 | 5 |
| 1.4 | 实验前思考题 | 7 |
| 2 | BD4 TEC 半导体控温实验 实验记录 | 10 |
| 2.1 | 实验内容和步骤 | 10 |
| 2.1.1 | 实验一 连接电路和测试 | 10 |
| 2.1.2 | 实验二 学习并利用提供的 Labview 程序进行控温实验 | 10 |
| 2.1.3 | 实验三 自行设计控制程序，利用提供的温度变送器进行温度采集，通过 myDAQ 的模拟电压输入端进行电压采集，开展控温实验，并附前面板和程序框图的截图。将控温的结果和实验内容二（利用 myDAQ 数字万用表进行温度采集）的结果进行对比。 | 10 |
| 2.2 | 实验数据记录 | 10 |
| 2.3 | 实验过程中遇到的问题记录 | 10 |
| 3 | BD4 TEC 半导体控温实验 分析与讨论 | 11 |
| 3.1 | 实验数据分析 | 11 |
| 3.1.1 | 实验一 连接电路和测试 | 11 |
| 3.1.2 | 实验二 学习并利用提供的 Labview 程序进行控温实验 | 11 |
| 3.1.3 | 实验三 自行设计控制程序，利用提供的温度变送器进行温度采集，通过 myDAQ 的模拟电压输入端进行电压采集，开展控温实验，并附前面板和程序框图的截图。将控温的结果和实验内容二（利用 myDAQ 数字万用表进行温度采集）的结果进行对比。 | 11 |

BD4 TEC 半导体控温实验 预习报告

1.1 实验目的

- (1) 了解 TEC 半导体制冷的原理
- (2) PID 反馈控制的参数调节。
- (3) 基于 LabVIEW 和 myDAQ 设计和搭建温度采集和控制系统。

1.2 仪器用具

| 编号 | 仪器用具名称 | 数量 | 主要参数（型号，测量范围，测量精度等） |
|----|-------------|-----|-------------------------------|
| 1 | 计算机 | 1 | Windows 系统，安装 LabVIEW 程序 |
| 2 | myDAQ | 1 | |
| 3 | 直流稳压电源 | 1 | |
| 4 | 控温实验平台 | 1 | |
| 5 | IBT_2 电机驱动器 | 1 | 12V 供电，最大电流 2A |
| 6 | 温度变送器 | 1 | 24V 供电，测温范围 0-100℃，输出电压 0-10V |
| 7 | 电路元器件 | 1 套 | 面包板，连接线等 |

1.3 原理概述

1.3.1 PID 反馈控制原理

PID 控制器是一种广泛应用于工业控制系统的反馈控制器，PID 代表比例（Proportional），积分（Integral）和微分（Derivative）。PID 控制器通过调节这三个参数，使系统输出跟随设定值，达到最佳控制效果。

比例控制（P） 比例控制器根据当前误差（设定值与实际值之间的差值）进行调节。比例控制器的输出与误差成正比，即

$$u(t) = K_p e(t)$$

其中， $u(t)$ 为控制输出， K_p 为比例增益， $e(t)$ 为误差。

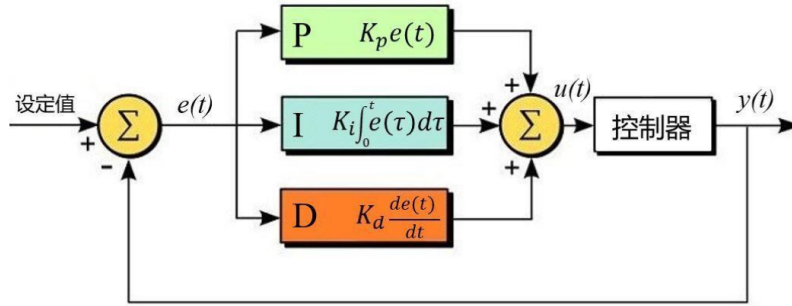


图 1: PID 控制原理图

积分控制 (I) 积分控制器根据误差的累积进行调节，主要用于消除稳态误差。积分控制器的输出与误差的积分成正比，即

$$u(t) = K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$

其中， K_i 为积分增益。

微分控制 (D) 微分控制器根据误差的变化率进行调节，主要用于预见误差的变化趋势。微分控制器的输出与误差的导数成正比，即

$$u(t) = K_d \frac{de(t)}{dt}$$

其中， K_d 为微分增益。

PID 控制器的总输出 综合比例、积分和微分控制的作用，PID 控制器的总输出为

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

调节 PID 参数的一般方法

(1) 初始设置：

- 将积分增益 I 和微分增益 D 设置为零。
- 增大比例增益 P ，直到输出信号（或被控物理量）出现振荡。然后将比例增益值减小至目前数值的一半左右。

(2) 调整积分增益：

- 设置好比例增益后，增大积分增益 I ，直到任何漂移都根据用户系统所适用的时间尺度进行校正。如果积分增益 I 过大，将会观察到设定值的严重超调和系统不稳定现象。

(3) 调整微分增益：

- 积分增益 I 设定好后，开始增大微分增益 D 。微分增益 D 可以减小超调，并阻碍系统振荡，使其快速稳定达到目标值。如果微分增益 D 过大，会观察到大幅度的超调（因为系统响应过于缓慢）。

通过调节 PID 增益，可以使系统达到最佳工作状态，实现快速响应，并有效抑制目标值附近的振荡。
专业的 PID 调节方法中，齐格勒-尼柯尔斯 (Ziegler-Nichols) 方法应用较广。具体步骤如下：

- (1) 将积分增益 I 和微分增益 D 设置为零。
- (2) 增大比例增益 P ，直到系统开始出现振荡，测出此时的增益 K_u 和振荡周期 T_u 。
- (3) 根据不同控制电路类型的增益，参照下表设置 P 、 I 和 D 值。

PID 控制器的输出可以表示为：

$$u(t) = K_p \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right)$$

齐格勒-尼柯尔斯方法的一些典型设置如下：

| 控制类型 | K_p | T_i | T_d |
|------|-----------|-------------------|-----------------|
| P | $0.5K_u$ | — | — |
| PI | $0.45K_u$ | $\frac{T_u}{1.2}$ | — |
| PID | $0.6K_u$ | $\frac{T_u}{2}$ | $\frac{T_u}{8}$ |

这套方法可以作为设定 PID 值的指南，用以帮助实现系统的最佳控制效果。

1.3.2 半导体控温原理

半导体控温基于热电效应，主要包括帕尔帖效应（Peltier Effect）和塞贝克效应（Seebeck Effect）。

帕尔帖效应 帕尔帖效应描述了当电流通过两个不同类型的半导体材料的接合处时，会吸收或释放热量。具体来说，当电流从 p 型半导体流向 n 型半导体时，接合处会吸收热量，形成制冷效果；反之，接合处会释放热量，形成加热效果。

塞贝克效应 塞贝克效应描述了当两个不同类型的半导体材料的接合处存在温差时，会产生电动势。这种效应用于温度测量和热电发电。

两者之间的关系 帕尔帖效应和塞贝克效应是热电效应的两个方面。帕尔帖效应用于温度控制，通过电流驱动实现制冷或加热；塞贝克效应用于温度测量或能量回收，通过温差产生电动势。这两种效应都依赖于材料的热电性能，是热电技术的基础。

1.3.3 傅里叶变换基本原理

傅里叶变换是一种将时间域信号转换为频率域信号的数学变换。它基于任何周期信号都可以表示为一组正弦波和余弦波的叠加。

傅里叶变换公式 傅里叶变换的数学表达式为

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt$$

其中， $X(f)$ 为频率域表示， $x(t)$ 为时间域信号， j 为虚数单位， f 为频率。

逆傅里叶变换 逆傅里叶变换用于将频率域信号转换回时间域信号，其表达式为

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{j2\pi ft} df$$

功率谱密度或幅度谱密度基本原理

功率谱密度 (Power Spectral Density, PSD) 和幅度谱密度 (Amplitude Spectral Density, ASD) 用于描述信号在频率域的能量分布。

功率谱密度 功率谱密度表示每单位频率区间内的功率分布，其定义为

$$S_{xx}(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \mathbb{E} [|X_T(f)|^2]$$

其中， $X_T(f)$ 为信号 $x(t)$ 在区间 $[-T/2, T/2]$ 上的傅里叶变换， \mathbb{E} 为期望值。

幅度谱密度 幅度谱密度表示每单位频率区间内的振幅分布，其定义为

$$A(f) = \sqrt{S_{xx}(f)}$$

应用 功率谱密度用于分析信号的频率成分和噪声特性，广泛应用于信号处理、通信系统和振动分析。幅度谱密度用于表征信号的振幅分布，常用于振动分析和频谱测量。

1.4 实验前思考题

思考题 1.1: 热敏电阻测温点位置不同，是否会影响 PID 参数的设定，为什么？

热敏电阻测温点的位置确实会影响 PID 参数的设定，原因如下：

系统响应时间的变化 热敏电阻的位置会影响系统的响应时间。具体来说，测温点越靠近热源，响应时间越快，测温点越远离热源，响应时间越慢。不同的响应时间会直接影响 PID 控制器的调节效果：

- **靠近热源的测温点：**由于温度变化快，系统响应时间短，需要设置较小的比例增益 (K_p) 和微分增益 (K_d) 以避免超调和振荡。同时，可能需要较小的积分增益 (K_i) 以防止积分饱和。
- **远离热源的测温点：**温度变化慢，系统响应时间长，需要设置较大的比例增益 (K_p) 和微分增益 (K_d) 以提高系统响应速度，同时可能需要较大的积分增益 (K_i) 以减少稳态误差。

温度梯度的影响 在实际应用中，测温点位置不同会导致测得的温度值有所差异，尤其是在存在明显温度梯度的系统中。温度梯度会影响 PID 控制的精确度和稳定性：

- **温度梯度较大的系统：**测温点位置差异较大，可能会导致测得的温度不准确，从而影响 PID 控制器的输出。需要通过调整 PID 参数来补偿这一影响。
- **温度梯度较小的系统：**测温点位置对测温精度影响较小，PID 参数的调整幅度较小。

热传导路径的影响 测温点的位置决定了热传导路径的长短，进而影响系统的热惯性和响应速度：

- **热传导路径短：**热惯性小，响应速度快，PID 参数需要更加灵敏的调整。
- **热传导路径长：**热惯性大，响应速度慢，PID 参数需要更平缓的调整以防止振荡。

总结 综上所述，热敏电阻测温点位置不同会显著影响 PID 参数的设定。测温点位置靠近热源或远离热源、系统的温度梯度大小和热传导路径的长短都会改变系统的响应特性，从而需要通过调整 PID 参数来优化控制效果。

思考题 1.2: 被控物体材料不同，是否会影响 PID 参数的设定，为什么？

被控物体的材料不同会影响 PID 参数的设定，原因如下：

热物性参数的差异 不同材料的热物性参数（如热导率、比热容和密度）不同，会导致系统的热响应特性差异：

- **热导率：**热导率高的材料传热快，系统的响应时间短，可能需要较小的比例增益 (K_p) 和微分增益 (K_d) 以防止过调和振荡。相反，热导率低的材料传热慢，响应时间长，可能需要较大的比例增益和微分增益以提高响应速度。

- **比热容：**比热容大的材料吸收热量多，温度变化慢，需要较大的积分增益 (K_i) 以消除稳态误差。而比热容小的材料温度变化快，可能需要较小的积分增益以防止积分饱和。
- **密度：**材料的密度影响其热惯性。密度大的材料热惯性大，响应慢，PID 参数需要更平缓的调整。密度小的材料热惯性小，响应快，PID 参数需要更加灵敏的调整。

热惯性的影响 材料的热惯性决定了系统对温度变化的响应速度。热惯性大的材料（如金属）响应慢，可能需要较大的 K_p 和 K_d 以提高响应速度，同时需要较大的 K_i 以减少稳态误差。而热惯性小的材料（如塑料）响应快，需要较小的 K_p 和 K_d 以防止过调和振荡， K_i 也需要相应调整以防止积分饱和。

热传导路径的差异 不同材料的热传导路径也会影响 PID 参数的设定。例如，在热传导路径较短的材料中，系统的热响应速度快，需要更加灵敏的 PID 参数调整。而在热传导路径较长的材料中，系统的热响应速度慢，需要更平缓的 PID 参数调整。

热容的差异 材料的热容影响其温度变化的幅度和速度。热容大的材料吸收热量多，温度变化慢，可能需要较大的 K_i 以减少稳态误差。热容小的材料温度变化快，需要较小的 K_i 以防止积分饱和。

总结 综上所述，被控物体的材料不同会显著影响 PID 参数的设定。不同材料的热物性参数（热导率、比热容、密度）、热惯性和热传导路径会导致系统的热响应特性差异，从而需要通过调整 PID 参数来优化控制效果。

思考题 1.3：除了脉冲宽度调制控温，可以使用连续信号控温吗？如何实现？

连续信号控温通过调节一个连续变化的控制信号（如电压或电流）来控制加热或制冷元件的输出功率，从而实现温度调节。以下是几种常见的连续信号控温方法及其实现方式：

模拟电压控制 通过调节模拟电压来控制加热器或制冷器的输出功率。这种方法通常使用模拟控制器，如运算放大器和线性调节器。

- **电压源：**提供一个可调节的电压信号。
- **线性调节器：**根据输入的模拟电压信号调整输出功率。
- **温度传感器：**测量当前温度，并将温度信号反馈给控制器。
- **PID 控制器：**根据温度反馈信号调整输出电压，实现温度控制。

实现步骤：

- (1) 将温度传感器连接到 PID 控制器，以测量当前温度。
- (2) PID 控制器根据设定的目标温度计算误差，并输出一个相应的控制电压信号。
- (3) 线性调节器根据 PID 控制器输出的控制电压信号调整加热器或制冷器的功率。
- (4) 温度传感器实时测量温度，并将反馈信号传递给 PID 控制器，形成闭环控制。

模拟电流控制 类似于模拟电压控制，通过调节模拟电流来控制加热或制冷元件的输出功率。这种方法通常使用电流源和电流控制器。

- **电流源**：提供一个可调节的电流信号。
- **电流控制器**：根据输入的模拟电流信号调整输出功率。
- **温度传感器**：测量当前温度，并将温度信号反馈给控制器。
- **PID 控制器**：根据温度反馈信号调整输出电流，实现温度控制。

实现步骤：

- (1) 将温度传感器连接到 PID 控制器，以测量当前温度。
- (2) PID 控制器根据设定的目标温度计算误差，并输出一个相应的控制电流信号。
- (3) 电流控制器根据 PID 控制器输出的控制电流信号调整加热器或制冷器的功率。
- (4) 温度传感器实时测量温度，并将反馈信号传递给 PID 控制器，形成闭环控制。

线性放大器控制 使用线性放大器（如晶体管或运算放大器）来调节加热或制冷元件的功率输出。这种方法可以提供更平滑的控制信号，减少功率损耗。

- **线性放大器**：放大控制信号，并驱动加热器或制冷器。
- **温度传感器**：测量当前温度，并将温度信号反馈给控制器。
- **PID 控制器**：根据温度反馈信号调整输出信号，实现温度控制。

实现步骤：

- (1) 将温度传感器连接到 PID 控制器，以测量当前温度。
- (2) PID 控制器根据设定的目标温度计算误差，并输出一个相应的控制信号。
- (3) 线性放大器根据 PID 控制器输出的控制信号调整加热器或制冷器的功率。
- (4) 温度传感器实时测量温度，并将反馈信号传递给 PID 控制器，形成闭环控制。

总结 使用连续信号控温是一种有效的温度控制方法，可以通过模拟电压控制、模拟电流控制和线性放大器控制等方式实现。连续信号控温具有平滑的输出信号和较低的功率损耗，适用于各种精密温度控制应用。通过合理设置 PID 参数和反馈机制，可以实现高效稳定的温度控制。

| | | | |
|-------|-----------|-------|-------------------|
| 专业： | 物理学 | 年级： | 2022 级 |
| 姓名： | 戴鹏辉 & 喻欣宸 | 学号： | 22344016&22344014 |
| 室温： | 26℃ | 实验地点： | A515 |
| 学生签名： | | 评分： | |
| 实验时间： | 2024/5/24 | 教师签名： | |

BD4 TEC 半导体控温实验

实验记录

- 2.1 实验内容和步骤
- 2.1.1 实验一 连接电路和测试

2.1.2 实验二 学习并利用提供的 Labview 程序进行控温实验

2.1.3 实验三 自行设计控制程序，利用提供的温度变送器进行温度采集，通过 myDAQ 的模拟电压输入端进行电压采集，开展控温实验，并附前面板和程序框图的截图。将控温的结果和实验内容二（利用 myDAQ 数字万用表进行温度采集）的结果进行对比。
- 2.2 实验数据记录
- 见??
- 2.3 实验过程中遇到的问题记录
- (1)

| | | | |
|-----|-----------|-----|-------------------|
| 专业: | 物理学 | 年级: | 2022 级 |
| 姓名: | 戴鹏辉 & 喻欣宸 | 学号: | 22344016&22344014 |
| 日期: | 2024/5/12 | 评分: | |

BD4 TEC 半导体控温实验

分析与讨论

- 3.1 实验数据分析
- 3.1.1 实验一 连接电路和测试

3.1.2 实验二 学习并利用提供的 Labview 程序进行控温实验

3.1.3 实验三 自行设计控制程序，利用提供的温度变送器进行温度采集，通过 myDAQ 的模拟电压输入端进行电压采集，开展控温实验，并附前面板和程序框图的截图。将控温的结果和实验内容二（利用 myDAQ 数字万用表进行温度采集）的结果进行对比。